VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA ÚSTAV TECHNOLOGIE LÉKŮ

ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE PRO PŘEDMĚT "INSTRUMENTÁLNÍ ANALYTICKÉ METODY VE FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGII"

Standardní operační postup pro ovládání elektronového mikroskopu Tescan Mira 3

Zpracovali:

Mgr. Klára Kostelanská doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.

Brno 2017

Obsah

| 1 | Příprava vzorků a základní nastavení | - 3 - |
|---|--------------------------------------|-------|
| 2 | Detektory | - 7 - |
| 3 | Snímkování | - 8 - |
| 4 | Typy zobrazovacích módů | - 8 - |
| 5 | Zpracování obrázku (postprocessing) | - 9 - |

Pracovní návod k elektronovému mikroskopu

Nejprve je potřeba se **přihlásit** přes svůj **uživatelský účet** do programu MIRA TC. Každý uživatel má svůj vlastní. Pro opakovaného měření je možné uložit si **předvolby** (v ovládacím panelu vpravo nahoře) nebo si načíst předvolby od jiného uživatele (volby \rightarrow konfigurace \rightarrow načíst výchozí parametry – popř. volby jiného uživatele – servisní konfigurace).

1 Příprava vzorků a základní nastavení

Nejdříve se připraví **vzorek**, tím že se vodivě zafixuje (stříbrné lepidlo, uhlíková páska) na držák vzorku – stub a následně se **umístí do komory**. Před otevřením se komora musí **vypumpovat tlačítkem VENT**. Následně lze komoru otevřít.

Pokud je vzorek nevodivý a nabíjí se (viditelné např. jako čáry přes obraz), pak je důležité jej pokovit pomocí **naprašovačky**. Při jejím použití je potřeba, aby byly zavřeny ventily na dusík i bomba na argon (vstupní tlak 0,3 bar). Vše následně probíhá pomocí programu QT – Timed Gold – Run profile.

Otevřít komoru \rightarrow vybrat na počítači číslo na manipulátoru, kam se bude vzorek vkládat \rightarrow odšroubovat \rightarrow zasunout vzorek na stubu pomocí pinzety \rightarrow upevnit vzorek pomocí šroubku \rightarrow zavírat rukou a sledovat kameru, aby nedošlo k nárazu \rightarrow **PUMP** pro vypumpování komory (vytvoření vakua – sledovat barevný indikátor, který se musí dostat do zelené oblasti).

Pro měření je důležité mít **zapnutý svazek elektronů**, k čemuž slouží tlačítko **BEAM ON** (nutné jej vypnout při odchodu/pauze/vkládání vzorků). Obsluha vzorků pak probíhá přes **manipulátor (carousel)**. V případě, že bliká tlačítko u manipulátoru, je potřeba jej **kalibrovat**. Poté je důležité vybrat vzorek, který bude pozorován (pozn. pravým tlačítkem myši na číslo vzorku je možné jej pojmenovat).

Pro **posunutí carouselu o jedno zorné pole** je potřeba kliknout pravým tlačítkem myši. Pro **posunutí o danou vzdálenost z výchozí pozice** slouží ++ -- XY.Z. Jestliže je potřeba **carousel rotovat a naklánět**, ať už v jeho ose či podle zorného pole, doporučuje se vždy zakliknutí "držet zorné pole".

Během přibližování manipulátoru k objektivu, pomocí funkce **WD&Z**, je nutné sledovat obrázek vpravo, který přibližuje situaci v komoře (živá kamera), aby nedošlo k poškození objektivu nárazem manipulátoru.

V prostoru plochy se objeví **rastrovací (skenovací) okénko**, což je obraz, který je nutné vidět během celého měření (pozn. okének může být otevřeno několik).

Změnu parametrů okna nebo výsledné fotografie lze vyvolat pomocí nabídky SEM → parametry obrazu, kde lze nastavit velikost živého a akvizičního (výsledné fotografie) obrazu.

Veškerou nabídku, která je během pozorování potřeba, obsahuje **panel nástrojů**, který se nachází vpravo na rastrovací obrazovce.

- 1. Rastrovací režim
 - RESOLUTION rozlišení pro větší přiblížení, nízká hloubka ostrosti
 - DEPTH lepší plasticita, vhodné při nižším vakuu, větší hloubka ostrosti výhoda pro topografické vzorky (ale nižší rozlišení), skenování malé části vzorku
 - FIELD širší záběr, pro menší přiblížení
 - WIDE FIELD při hledání vzorku (centrování kříže)
 - CHANNELING



Obr. 1: Jednotlivé módy měření skenovacího elektronového mikroskop

Při pozorování preparátu je dobré mít zakliknuté *continual wide field*, přechází pak při zoomování automaticky mezi módy WIDE FIELD a RESOLUTION.

2. Rastrovací rychlost

Při úpravě snímku je vhodné zvolit rychlost 2 – 3 = vyšší rychlost. Pro vlastní snímkování pak 7 – 8, což je pomalejší. Je možné tuto funkci navolit buď přímo pomocí výběru, kolečka na myši či na numerické klávesnici.

3. Zvětšení

Řídí se pomocí trackballu pro přibližování či případné oddalování. Pro přesunutí dané části obrazu do středu, je nutno kliknout na vybranou část kolečkem myši.

4. Pracovní vzdálenost

Zaostření probíhá pomocí trackballu, ideální ostření je pomocí malého okýnka, které se vytvoří dvojklikem do dané oblasti obrazu.

5. Stigmátory

Slouží pro případ, kdy dochází k astigmatismu, což lze definovat jako rozmazané okraje v jedné ose. Zaostřuje se opět pomocí trackballu.

6. Jas/kontrast

Pro upravení jasu či kontrastu.

7. Auto jas/kontrast

8. Beam intensity

9. Manuální centrování tubusu

Používá se v případě, kdy je obraz prodloužen v nějakém směru. Trackballem se pak pohybuje ve směru vychýlení (tlačítko na klávesnici **F11 blokuje osu x, F12 blokuje osu y**). Centruje se, dokud obraz nepřestane kmitat a pouze pulsuje.

10. Získat obrázek

Pomocí této ikony získáme výsledný obraz.



Obr. 2: Vzhled obrazovky programu MIRA TC. Vlevo rastrovací okénko, jehož součástí je panel nástrojů. Uprostřed malé okénko – pohled do komory. Dalším okénkem s číslicemi je ovládání manipulátoru. Dlouhým oknem úplně vpravo je další nabídka nástrojů.

Panel nástrojů vpravo nahoře:

Nové rastrovací okno

Panel geometrických transformací

Panel předvoleb

Panel analýzy a odměřování

Panel manipulátoru

D (degauss tubusu)

Buď výběrem v nabídce, nebo písmenem D na klávesnici dojde k úpravě obrazu po změně parametrů, módu, centrování, změně urychlovacího napětí, apod. Slouží hlavně pro vylepšení obrazu, tedy nové ustavení magnetického pole.

Pohled do komory

Přepnout do režimu easySEM

Continual x Single x Akvizice

Continual vypíná sken (Shift + C). V určitém místě se najde nejlepší obraz → vypnout sken a posouvat (pro citlivé vzorky). Single – jen pro jeden sken (velmi citlivé vzorky).

Akvizice – pro ukládání.

Histogram

Slouží pro rozložení intenzity barev obrázku (ideálně, aby byl vrchol uprostřed). Dá se upravit posuny.

2 Detektory

Některé z detektorů se nachází v komoře mikroskopu, některé v tubusu.

- SE nejčastěji používaný komorový detektor pro sekundární elektrony vhodný pro pozorování povrchu (topografie)
- RBSE používá se pouze někdy, detekuje zpětně odražené elektrony (vyjíždí z boku nad vzorek nenarazit stolek do 7 mm) vhodný pro materiálový kontrast
- In beam SE v tubusu pro sekundární elektrony vhodný pro povrchové nerovnosti
- In beam BSE (zpětně odražené elektrony) v tubusu vhodný na materiálový kontrast
- Složený obraz z více detektorů A + B (lze vybrat poměr 0 100 %)
- Součet detektorů vhodné zkusit při nabíjení vzorků
- BSE detektory méně citlivé k nabíjení, s výhodou lze nastavit poměr A + B (BSE + SE) pro eliminaci nabíjení a zároveň kvalitní topografii
- Více detektorů vedle sebe nutno upravit jas/kontrast u každého zvlášť

Doporučené pracovní vzdálenosti (WD&Z)

- Komorové SE 5 mm, popřípadě blíže, ale je potřeba vzorek naklonit kvůli případnému stínění
- LE-BSE min 8 mm
- In beam 3 mm
- STEM co nejnižší WD&Z

3 Snímkování

Po splnění všech požadavků (vložení vzorku, zapnutí svazku elektronů, zvolení správného módu apod.) je také doporučena změna velikosti stopy (vpravo v nabídce, pro lepší rozlišení nutná co nejmenší – 0) či úpravy napětí v řádu 1 – 30 kV (optimum pro začátek kolem 10 kV, při špatné viditelnosti zvýšit; 30 kV vysoké rozlišení – vhodné pro vodivé povrchy; 5 kV vyšší plasticita – topografie).

4 Typy zobrazovacích módů

Mód LV a LVSTD (environmentální mód pro vzorky s obsahem vody)

V rámci přípravy je doporučeno nejdříve uložit Preset 1 (předvolba), a to dle současného nastavení (v nabídce zaškrtnout vše kromě pozice manipulátoru nebo vlastního výběru). V nabídce SEM vypnout In Beam SE a pro začátek navolit WD&Z na 10 mm. Poté vycentrovat svazek při co největším zvětšení a uložit nastavení jako Preset 2, což je důležité pro pozdější návrat do původního stavu.

Následně je nutné odmontovat zvenčí kryt Peltiera \rightarrow sundat podstavec v komoře \rightarrow namontovat do komory Peltiera \rightarrow nainstalovat clonu do objektivu – pro BSE detektor \rightarrow nastavit vakuum (UNIVAC) na max. 500 Pa (při změně tlaku vypínat el. svazek); možné také připouštět i vodní páru – ESEM \rightarrow chlazení/vyhřívání manipulátoru (možno chladit i při otevřené komoře) \rightarrow PUMP \rightarrow UNIVAC (napři. 15 Pa, zapnout vodní páru) \rightarrow zapnout LVSTD (možno i BSE) \rightarrow zapnout el. svazek \rightarrow mód DEPTH (nejčastěji využívaný pro nalezení signálu).

Na konci práce vypnout Beam on, chlazení, LVSTD, vodní páry a VENT.

BDM (Beam Deceleration mode)

Především u plochých vzorků se používá zpomalení svazku elektronů. Elektronový svazek letí např. při 30 kV (vysokém rozlišení), následně je zpomalen tím, že je na povrchu vzorku přivedený opačný náboj/napětí, což vede k lepší topografii a nižšímu nabíjení.

Využívá se pouze ve vysokém vakuu a zpomalení lze pouze o 5 kV.

STEM – transmisní/prozařovací mód

U tohoto módu se využívají detekční diody s mikroampermetrem, které detekují množství elektronů. Výstupem jsou informace o vzorku.

Držák vzorku je nutné nejprve sešroubovat, protože se jedná o speciální mřížku. Vzorky též musí být připravené buď řezem, barvením, sušením apod.

Mřížka se upne do stolku na pozici 7 (do středu) \rightarrow zapne se kabel s konektorem do zdířky v přední části komory \rightarrow zakáže se rotace manipulátoru (v záložce SEM \rightarrow konfigurace manipulátoru) \rightarrow HV se nastaví na 30 kV (min 20 kV) – čím vyšší napětí, tím vyšší rozlišení a tím nižší kontrast.

Nejdříve je nutné ověřit obraz v SEM a použít In beam detektory \rightarrow zaostřit na kovový držák \rightarrow pracovní vzdálenost WD&Z cca 3 mm \rightarrow přejít na síťku \rightarrow přepnout na detektor STEM.

5 Zpracování obrázku (postprocessing)

Co se týče obrázku, je tato funkce velice důležitá. Obsahuje řadu možností jako je například změna jas/kontrast, doostření, kalibrace sady snímků (např. pro obrázky z optického mikroskopu) apod. Je zde možné automatické vypnutí nastavením časovače na vypnutí svazku nebo režim stand by.

Funkcí image snapper je možné poskládat více obrázků (panorama), což lze provést online nebo jako offline sešívání.

Pomocí funkce X-positioner v nástrojích je možné uskutečnit kalibraci více fotek na stejné místo (přehledová vs. reálná). Uložit předchozí obrázek \rightarrow autokalibrováno \rightarrow uložit další obrázek \rightarrow přehledový obrázek při malém zvětšení \rightarrow kalibrace \rightarrow korelace obrázků (možný i import). Lze kalibrovat i obrázky jiných mikroskopů, je však nutné je nakopírovat do stejné složky.

Poznámky

Úprava velikosti stopy – 0 – mikroskop sám dopočítá nejmenší stopu při daných podmínkách.

Kombinací kláves Shift + A sejmutí snímku.

Kombinací kláves Shift + B dojde k úpravě autojasu.

Ctrl + šipky provádí jemný pohyb stolku se vzorkem.

Čištění carouselu pomocí izopropylalkoholu.

Nápověda \rightarrow spustit relaci vzdálené podpory – vzdálený přístup pro servis v případě poruchy.

U vzorků o rozměrech v nanometrech je nutné omezit nabíjení. Pro takové vzorky se používá Beam deceleration mode (BDM), kvalitní vodivé spojení (lepidlo, oblepit páskou), LV mode a nižší urychlovací napětí.

Čáry od nabíjení je možné eliminovat i otáčením vzorku v carouselu.

RBSE je méně citlivý k nabíjení, poté akumulace.

Volby \rightarrow předvolby \rightarrow logo text (bude to pak v každém obrázku).

Uchovávat obrázek vždy s textovým souborem, který obsahuje většinu parametrů měření.

Měření profilu se využívá pro materiálové rozdíly a vzdálenosti mezi nimi.

Pokovení překrývá struktury povrchu, je však nevhodné pro malé vzorky s jemným povrchem (prášky).

Doporučuje se zaostřit a vystigmovat vždy na detail (velké zvětšení – co nejlépe), a následně obrázek oddálit – větší ostrost.

Levá záložka obsahuje funkci *spravovat objekty*, která slouží k výpočtu času stráveného na projektu.

Pravým kliknutím myši na uložený obrázek po otevření v software a výběrem *obnovit parametry mikroskopu* se nastaví aktuální parametry, jako při focení uloženého obrázku.

Pokud se nedaří komoru vypumpovat, je nutné zkontrolovat, zda dvířka dobře těsní. Pozor na nečistoty a zatékání do komory.

Funkce měření (v živém okně i v uloženém obrázku) nabízí měření vzdálenosti, popisek a úpravu parametrů.

Akumulace (klávesa A) je funkce pro průměrování (snímání více obrazů) využívající se především při nabíjení. Nastavení v parametrech obrazů – živý vs. akviziční. Dva

typy akumulací řádková (jednotky) vs. snímková (klidně i desítky snímků), které lze stopnout při pořizování fotky, když se zdá být obrázek přijatelný. Je však nutné vyzkoušet, který typ je lepší pro daný vzorek. Nutná je vyšší skenovací rychlost (pomalejší sken), aby byl obrázek méně zašuměný bez akumulace.

Klávesové zkratky

| Dialogy | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Otevřít obrázek | Ctrl+O | |
| Správce obrázků | Ctrl+M | |
| Tisk | Ctrl+P | |
| Uložit obrázek | Ctrl+S | |
| Vlastnosti | Ctrl+H | |
| | | |
| Pad | | |
| Zamknout 1. hodnotu | F11 | |
| Zamknout 2. hodnotu | F12 | |
| Změnit 1. hodnotu (hrubě) | Shift+Left, Shift+Right | |
| Změnit 1. hodnotu (jemně) | Left, Right | |
| Změnit 2. hodnotu (hrubě) | Shift+Up, Shift+Down | |
| Změnit 2. hodnotu (jemně) | Up, Down | |
| Změnit citlivost | <, > | |
| Elektrone with average b | | |
| <u>Elektronovy svazek</u> | Chiff. C | |
| Continual scanning | Snin+C | |
| Degauss Minim (Information) | D | |
| Minimaini zvetseni | Shift+M | |
| Sejmout obrazek | Shift+A | |
| Single scan | Shint+S | |
| Spustit / zastavit wobbler | Ctrl+VV | |
| Spustit automaticke ostreni | Shift+W | |
| Spustit automaticky jas/kontrast | Snitt+B | |
| Vybrat Bi jako aktivni funkci | 1 | |
| Vybrat jako aktivni funkci centrovani OBJ | 0 | |
| Vybrat kontrast/jas jako aktivni funkci | в | |
| Vybrat stigmatory jako aktivni funkci | S | |
| Vybrat WD jako aktivni funkci | W | |
| Vybrat zorne pole jako aktivni funkci | V | |
| Vybrat zvetseni jako aktivni funkci | M | |
| Zapnout/vypnout akumulaci | A | |
| Zmenit Bl | +, - | |
| Zmenit rastrovaci rychlost | Num 0 – Num 9 | |
| Zmenit WD (hrube) | Shift+Num *, Shift+Num / | |
| Zmenit WD (jemne) | Num *, Num / | |
| Zmenit zvetseni (hrube) | Shift+Num +, Shift+Num - | |
| Zmenit zvetseni (jemne) | Num +, Num - | |
| Manipulátor | | |
| Pohyb manipulátoru v ose X (pomalu) | Ctrl+Left. Ctrl+Right | |
| Pohyb manipulátoru v ose X (rychle) | Ctrl+Shift+Left. Ctrl+Shift+Right | |
| Pohyb manipulátoru v ose Y (pomalu) | Ctrl+Up. Ctrl+Down | |
| Pohyb manipulátoru v ose Y (rychle) | Ctrl+Shift+Up, Ctrl+Shift+Down | |
| | | |
| Zásobník | | |
| Kopírovat | Ctrl+C | |
| Vložit | Ctrl+V | |
| Okna | | |
| Aktivovat předchozí okoo | Ctrl+Shift+Tab | |
| Přennutí do dalějiho okog | CtrlaTab | |
| Přizpůsobit okou | Ctrl+End | |
| Zavření sktuálního okos | Ctrl+Ed | |
| Zavieli akualililo oklia | Ctrl+Page Down | |
| Zuiensil Zvětě opí 1:1 | Ctrl-Hame | |
| Zvetselli I. I Zvětěit | Ctrl+Page Up | |
| Lygiall | cultrage up | |
| Nápověda | | |
| Obsah | F1 | |

Obr. 3: Seznam klávesových zkratek